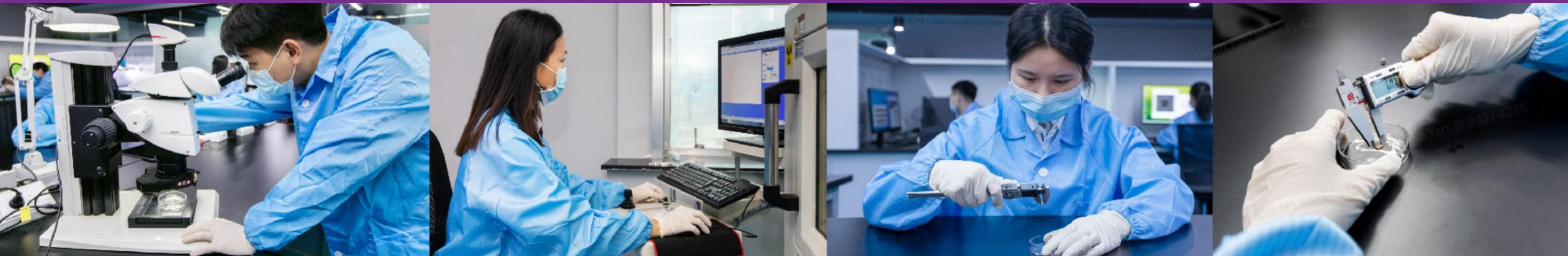


2026年6月异常物料拦截报告

安芯易品控中心

绝不让一颗假货流向客户

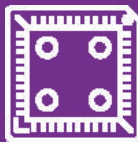
深港两大品控中心



安芯易于深圳、香港两地设立了专业的品质控制中心，占地超2100m，配备200+功能广泛的实验室设备，并汇聚了一支行业资深的专业质量检测团队。品控中心依据ISO17025等国际标准管理系统运行，我们坚守“**绝不让一颗假货流向客户**”的质量承诺，通过全面的质量管理和专业的检测流程，致力于为客户的元器件供应链安全保驾护航。



占地超
2100m²



200+功能广泛
的实验室设备



专业质量
检测团队



富士康
战略合作



ISO9001
ISO27001
ISO14001
资质认证



AS 6180
AS 9120B
资质认证

质量检验流程

四大优势

严谨

- 初验、复审、终审
- 100%拦截旧货和翻新货

高效

- 最快2小时完成检测流程
- 最快1个工作日获得检测报告

规范

- 依据 ISO17025等国际标准管理系统运行

专业

- 专业质量检测团队
- 200+功能广泛的实验室设备

四级检测流程

01



标签验证

02



本体外观、
丝印检测

03



功能、
可靠性检测

04



委外检测

部分品控设备展示



光学体视显微镜



超景深 3D 数码显微镜



高温老化试验箱



X-RAY无损透视检测仪



超声波扫描显微镜系统



能量色散X荧光分析仪



精密LCR测试仪



阻抗测试仪



脱机联机高速
通用编程器



研磨抛光机



半导体分立器件
静态参数测试系统



光电综合测试系统



LED光强分布测试仪



DDR4服务器



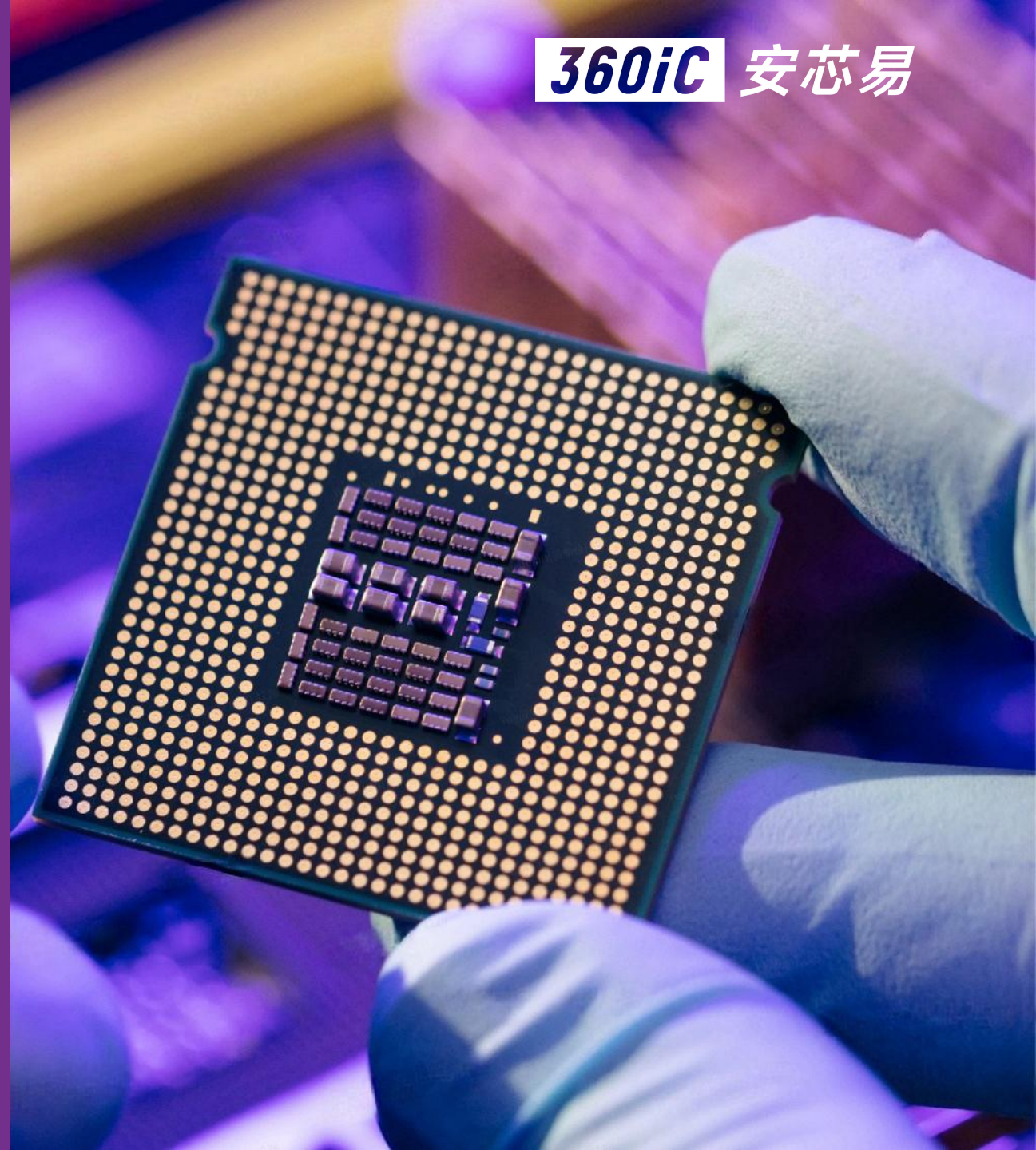
DDR5服务器



01.一级检测拦截汇总

一级检测：将货品标签和包装与安芯易标签数据库中的原厂标签和包装进行对比，专业的标签验证可以拦截90%的假冒器件。

注：本部分信息依据被仿冒品牌名及元器件首字母排序呈现，元器件出现的先后顺序无特殊含义。



1.1 KEMET

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
T521X227M016ATE050	KEMET	中国	2143



SUSPECT

1.2 MICRON

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
MT25QU01GBBB8E12-0AAT	MICRON	N/A	1912



1.3 MICRON

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
MT40A1G16KD-062E:E	MICRON	中国台湾	22+



1.4 MICRON

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
MT53E512M32D 12W-046 WT:B	MICRON	中国台湾	2549



SUSPECT

1.5 MICRON

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
MT53E1G32D2FW-046 WT:B	MICRON	中国	2543



1.6 MURATA

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
GRM21BR61E106KA73L	MURATA	中国	26+



1.7 NANYA

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
NT5AD256M16E4-JR	NANYA	中国台湾	2543



1.8 NANYA

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
NT5AD512M16C4-HR	NANYA	中国台湾	2442



1.9 NANYA

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
NT5AD512M16C4-JR	NANYA	中国台湾	2541 / 2519



1.10 NANYA

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
NT5CC128M16IP-DI	NANYA	中国台湾	2215/2221



SUSPECT

1.11 NANYA

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
NT5CC256M16ER-EK	NANYA	中国台湾	2608

**SUSPECT**

1.12 NANYA

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
NT5AD512M16C4-HR	NANYA	中国台湾	2442



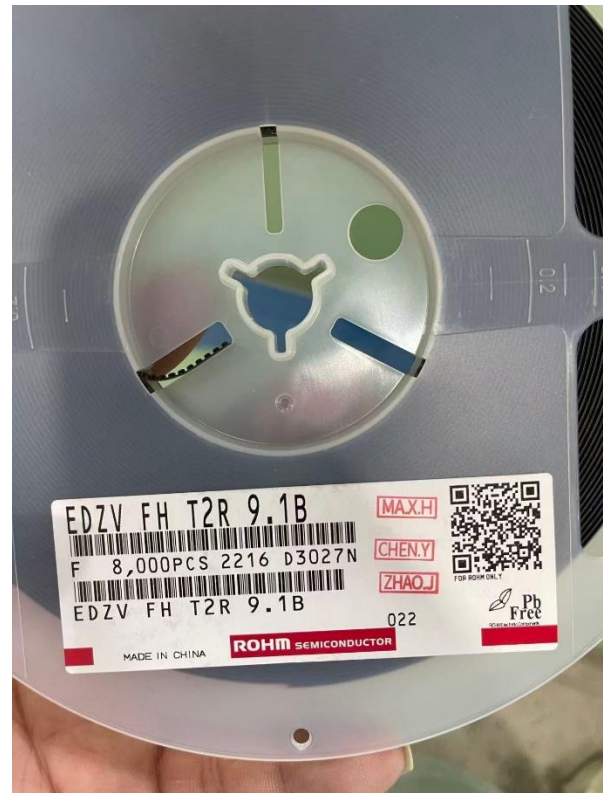
1.13 ONSEMI

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
MURS360BT3G	ONSEMI	马来西亚	2623



1.14 ROHM

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
EDZVFHT2R9.1B	ROHM	中国	2216



SUSPECT

1.15 SAMSUNG

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
K4A8G165WC-BCTD	SAMSUNG	韩国	2429

**SUSPECT**

1.16 SAMSUNG

高风险来料

型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
KHAA84901B-JC17	SAMSUNG	韩国	23+ / 24+



1.17 SAMSUNG

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
KLM4G1FETE-B041	SAMSUNG	韩国	2542



1.18 SK HYNIX

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
5ANAG6NCJR-XNC	SK HYNIX	韩国	25+



SUSPECT

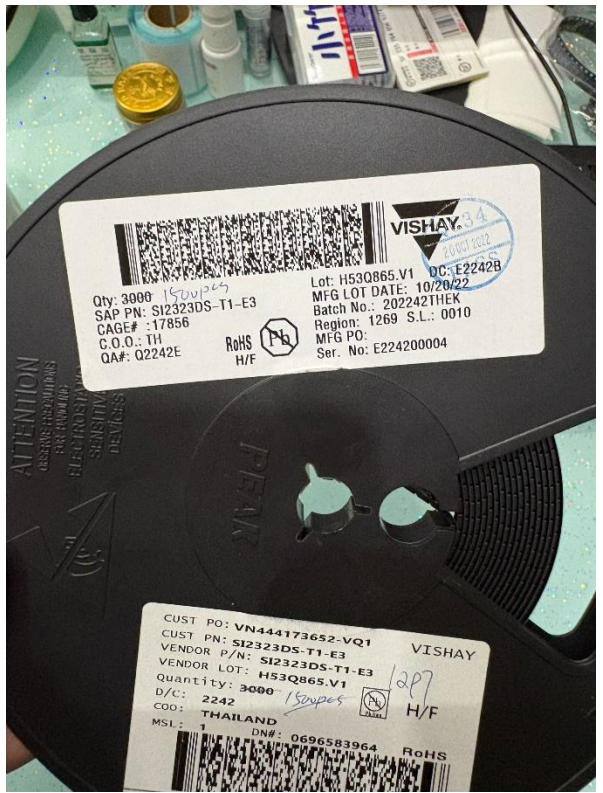
1.19 SK HYNIX

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
HMCG94AGBRA632N	SK HYNIX	韩国	2533



1.20 VISHAY

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
SI2323DS-T1-E3	VISHAY	泰国	22+



SUSPECT

1.21 VISHAY

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
VOS617A-7T	VISHAY	马来西亚	1827



1.22 WURTH

高风险来料

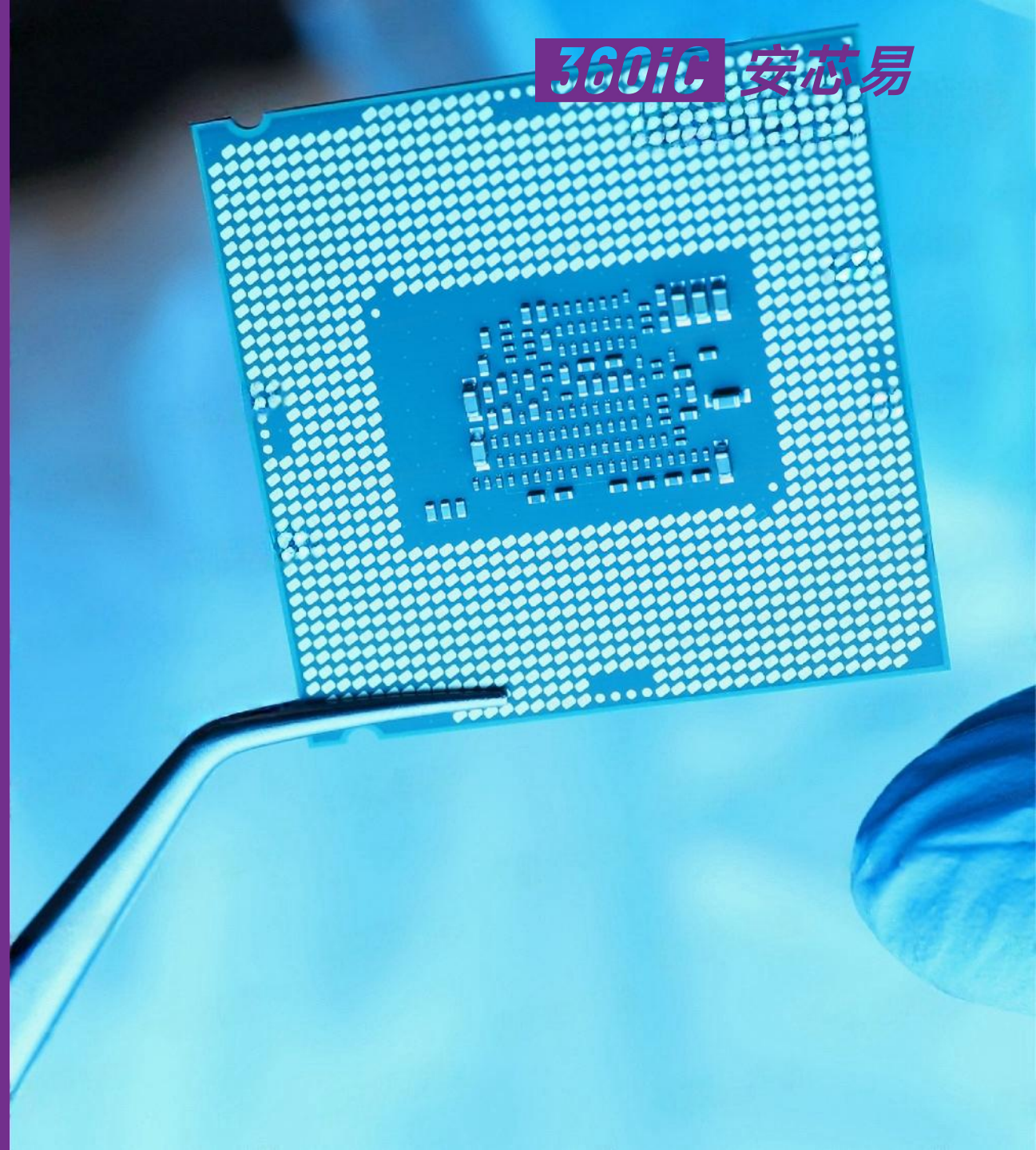
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
784 231 261	WURTH	中国	26+



02.二级检测拦截汇总

二级检测：即本体外观、丝印检验，通过放大倍数高达160倍LEICA体视显微镜，检查每个器件的模封体正反面、引脚、BGA球、定孔位、模体号等，通过外观检测能100%拦截旧货和翻新货。

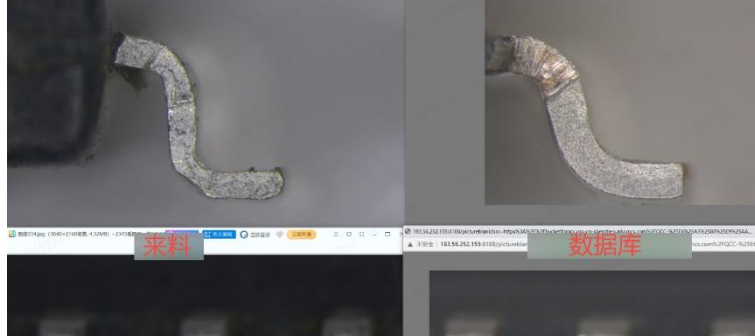
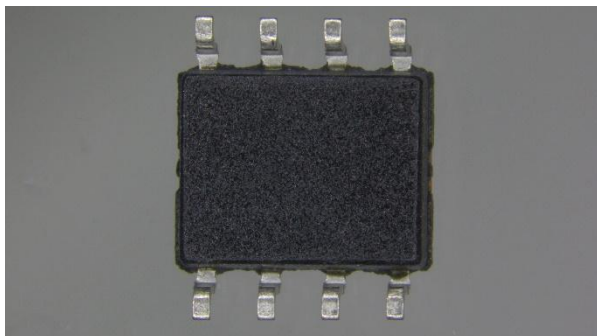
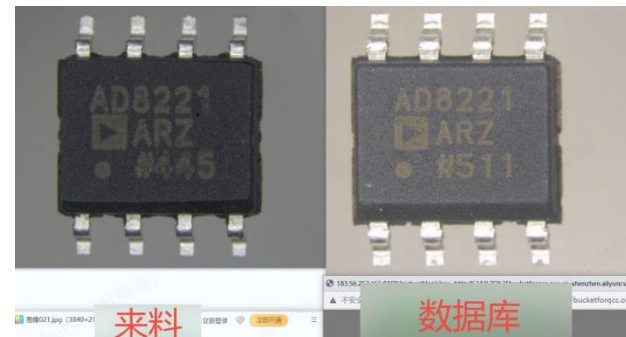
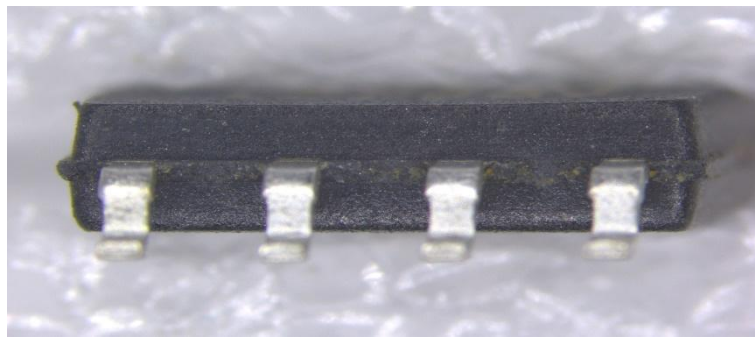
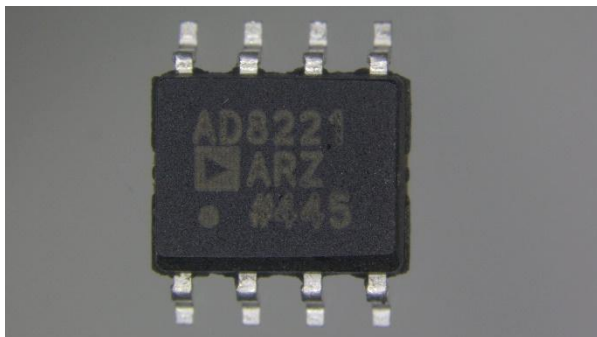
注：本部分信息依据被仿冒品牌名及元器件首字母排序呈现，元器件出现的先后顺序无特殊含义。



2.1 ADI

高风险来料

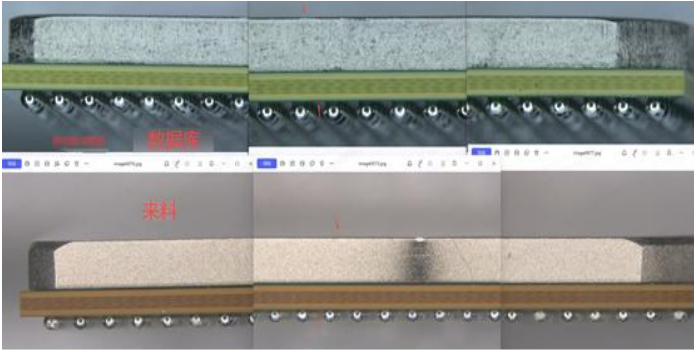
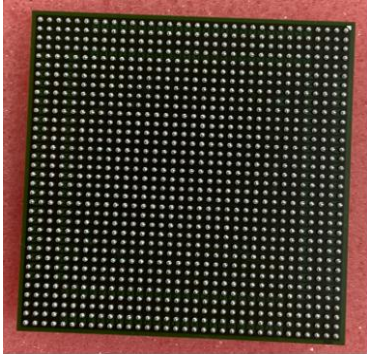
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
AD8221ARZ-R7	ADI	中国台湾	2445



FAILED

2.2 BROADCOM

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
PEX8764-AB80BIG	BROADCOM	中国台湾	2413

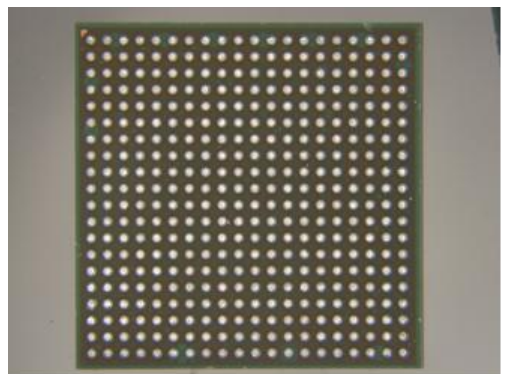
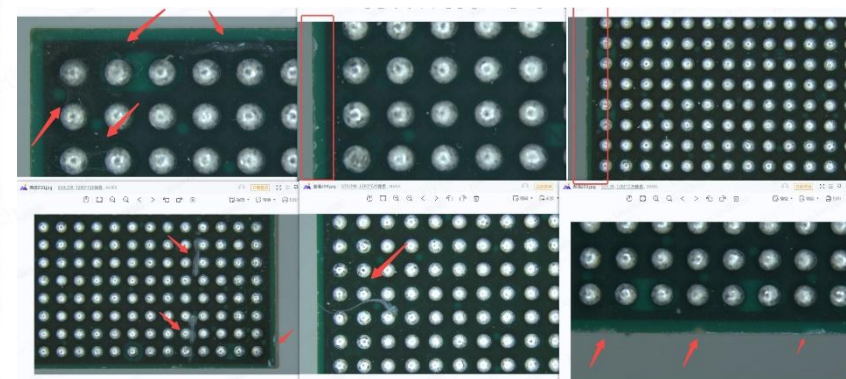
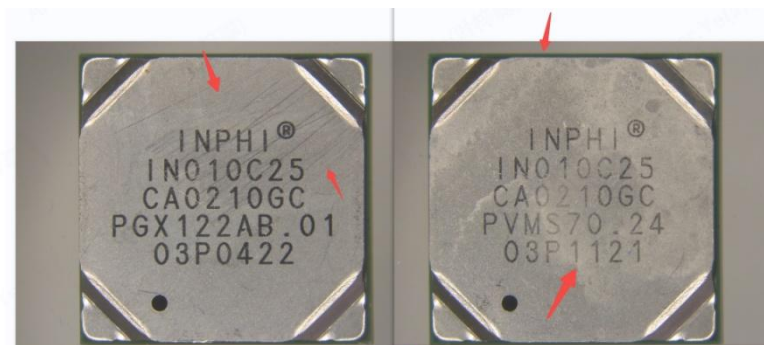


FAILED

2.3 MARVELL

高风险来料

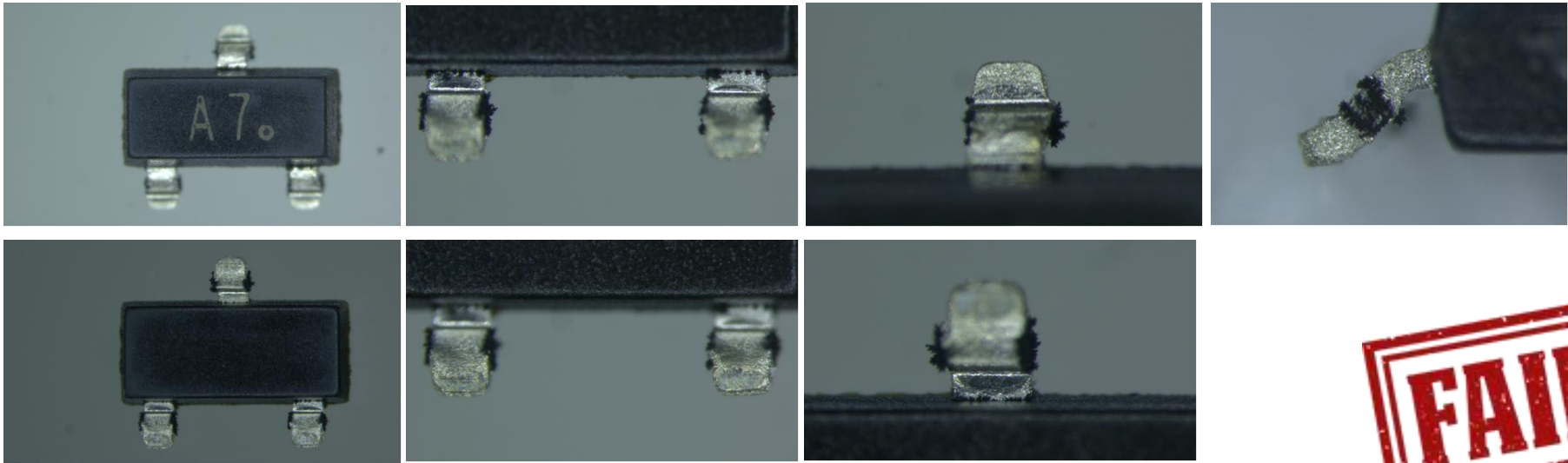
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
IN010C25-CA02-10GC-S03P	MARVELL	韩国	21+/22+



FAILED

2.4 MCC

高风险来料			
型号	品牌	封装地区/国家	日期代码
BAV99-TP	MCC	中国	2306



FAILED

谢谢观看

THANKS

安芯易电子商务（深圳）有限公司

深圳市福田区华富路1018号中航中心34层 0755-83289263 marketing@360ic.com <http://www.360ic.com>

360ic 安芯易

温馨提示：此文档知识产权
归属于安芯易电子商务（深
圳）有限公司，未经本公司
许可，任何单位和个人不得
擅自转载。

